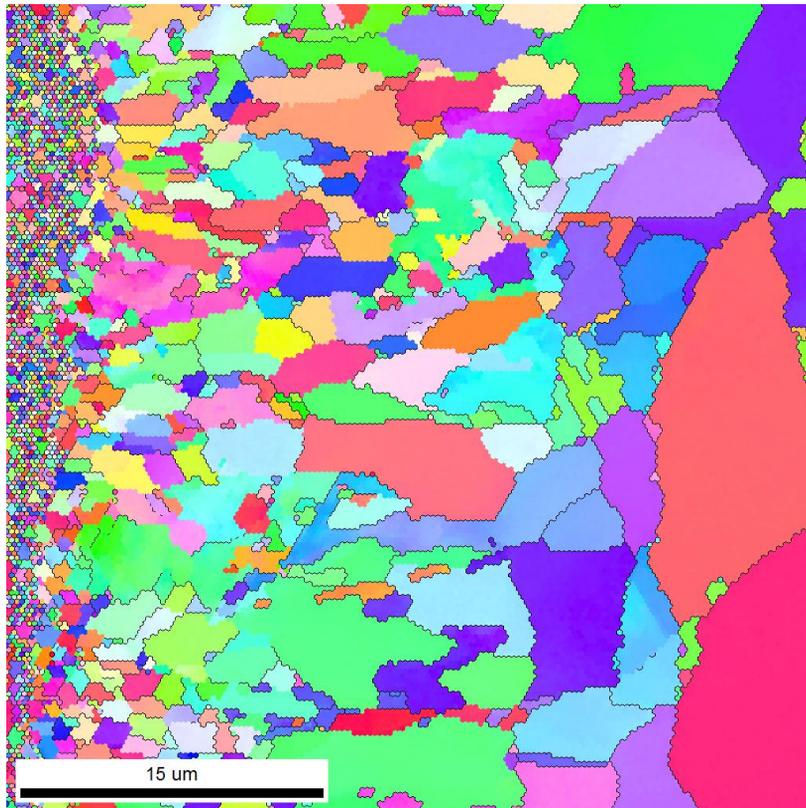


SEMによる電子線後方散乱回折法（EBSD）

サンプル：鉄鋼材料

特徴：後方散乱電子回折を解析することで結晶性試料の方位情報が得られる。（方位マッピング像）



炭素鋼の表層組織の解析が可能です。

その他にも…

Image Quality像、結晶粒像、相分布像、極点図、逆極点図等の情報が得られます。